

LM8261、シングル RRIO 高出力電流、無制限の容量性負荷オペアンプ

1 特長

- GBWP: 24MHz
- 広い電源電圧範囲: 2.7V ~ 32V
- スルーレート: 35V/μs
- 消費電流: 1.35mA
- 無制限の容量性負荷駆動能力
- 出力短絡電流: ±125mA
- レール ツー レール 入出力: 3V
- 入力電圧ノイズ: 12nV/√Hz
- 入力電流ノイズ: 1pA/√Hz
- THD+N < 0.00022%

2 アプリケーション

- TFT-LCD フラット パネル V_{COM} ドライバ
- A/D コンバータ バッファ
- ハイサイドまたはローサイドのセンシング
- ヘッドホン アンプ

3 説明

LM8261 は、広い電源電圧範囲で動作可能な、レール ツー レール 入出力オペアンプです。このデバイスは高出力電流駆動であり、レール ツー レールの入力同相電圧範囲を超え、無制限の容量性負荷駆動能力があり、テスト済みで保証された高速およびスルーレートを実現していますが、必要なのは 1.35mA の電源電流のみです。フラットパネルである TFT パネルの V_{COM} ドライバ アプリケーションの要件に対応しており、使いやすく既存のデバイスより高い性能が要求される、低消費電力で中速度のその他のアプリケーション向けに設計されています。

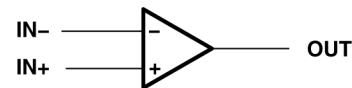
レール ツー レールの入力同相電圧範囲を超えた 90dB の同相除去により、多くのアプリケーションでは、範囲の超過や精度の低下を心配せずにハイサイドとローサイドのセンシングを実行できます。動作電源電圧範囲は 2.7V ~ 32V と非常に広く、極端な条件下での機能面の問題が軽減され、多くのアプリケーションで柔軟に使用できます。さらに、ほとんどのデバイス パラメータは電源変動による影響をあまり受けません。この拡張された設計は、使用を簡素化するためのさらなるステップです。

LM8261 は省スペースの SOT-23-5 パッケージで供給されます。

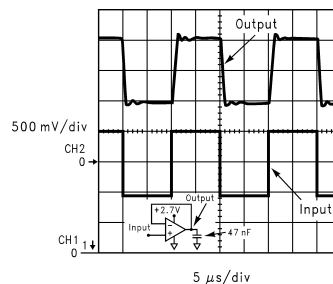
パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージサイズ (公称) (2)
LM8261	SOT-23 (5)	2.9mm × 2.8mm

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- (2) パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



シンボル (各アンプ)



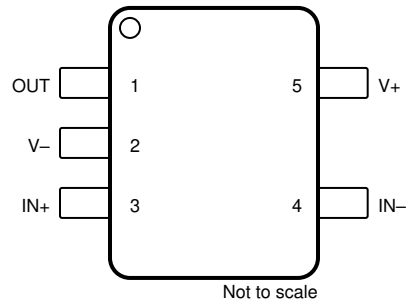
大きな容量性負荷での出力応答



目次

1 特長	1	6.2 ローサイド電流測定.....	15
2 アプリケーション	1	6.3 出力短絡電流および損失の問題.....	15
3 説明	1	6.4 その他のアプリケーション ヒント.....	16
4 ピン構成および機能	3	6.5 電源に関する推奨事項.....	16
5 仕様	4	6.6 レイアウト.....	17
5.1 絶対最大定格	4	7 デバイスおよびドキュメントのサポート	18
5.2 ESD 定格.....	4	7.1 ドキュメントのサポート.....	18
5.3 推奨動作条件.....	4	7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	18
5.4 熱に関する情報.....	4	7.3 サポート・リソース.....	18
5.5 電気的特性.....	5	7.4 商標.....	18
5.6 代表的特性.....	6	7.5 静電気放電に関する注意事項.....	18
5.7 古いダイと新しいダイの比較.....	14	7.6 用語集.....	18
6 アプリケーションと実装	15	8 改訂履歴	18
6.1 容量性負荷の駆動.....	15	9 メカニカル、パッケージ、および注文情報	20

4 ピン構成および機能



**図 4-1. 5 ピン SOT-23
DBV パッケージ
(上面図)**

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
番号	名称		
1	出力	O	出力
2	V-	I	負電源
3	IN+	I	非反転入力
4	IN-	I	反転入力
5	V+	I	正の電源

(1) I = 入力、O = 出力

5 仕様

5.1 絶対最大定格

動作周囲温度範囲の全体にわたって (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
電源電圧、 $V_S = (V+) - (V-)$		0	33	V
信号入力ピン	同相電圧 ⁽³⁾	$(V-) - 0.5$	$(V+) + 0.5$	V
	差動電圧 ⁽⁴⁾		± 10	V
	電流 ⁽³⁾		± 10	mA
出力短絡 ⁽²⁾		連続		
接合部温度、 T_J			150	°C
保管温度、 T_{stg}		-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」に示す定格を超えて本デバイスを動作させた場合、デバイスに永続的な損傷が発生します。これらはプロセスと設計の制約に基づくストレス定格に過ぎず、「推奨動作条件」に示された以外の条件で動作するにはこのデバイスは設計されていません。絶対最大定格条件を含め、「推奨動作条件」以外のいかなる条件にも長時間さらすと、デバイスの信頼性と性能に影響を及ぼす可能性があります。
- (2) グランドへの短絡、パッケージあたり 1 台のアンプ。短絡電流が長時間流れると、特に電源電圧が高い場合、過熱や最終的な破壊が発生する可能性があります。
- (3) 入力ピンは、電源レールに対してダイオード クランプされています。入力信号のスイングが 0.5V より大きく電源レールを超える可能性がある場合は、電流を 10mA 以下に制限する必要があります。
- (4) 入力保護のため、入力ピンは双方向ダイオードを介して接続します。差動入力電圧が 0.5V を超える場合は、入力電流が 10mA 以下に制限されます。

5.2 ESD 定格

		値	単位
$V_{(ESD)}$ 静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	± 2000	V
	デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 ⁽²⁾	± 1500	

- (1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

5.3 推奨動作条件

		最小値	最大値	単位
電源電圧 ($V^+ - V^-$)		2.7	32	V
温度範囲 ⁽²⁾		-40	+85	°C

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ^{(1) (2)}		DBV	単位
		(5ピン)	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	185.4	°C/W

- (1) 従来および新しい熱評価基準の詳細については、『IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポート、[SPRA953](#) を参照してください。
- (2) 最大消費電力は、 $T_{J(max)}$ 、 $R_{\theta JA}$ 、 T_A の関数です。最大許容消費電力と周囲温度の関係式は、 $P_D = (T_{J(max)} - T_A) / R_{\theta JA}$ です。すべての数値は、プリント基板に直接はんだ付けしたパッケージに適用されます。

5.5 電気的特性

$V_S = (V+) - (V-) = 2.7V \sim 32V$ ($\pm 1.35V \sim \pm 16V$), $T_A = 25^\circ C$, $R_L = 10k\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ の場合 (特に記述のない限り)。(1)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値 ⁽²⁾	最大値 ⁽³⁾	単位
V_{OS} 入力オフセット電圧	$V_{CM} = V-$			± 0.7	± 7	mV
		$-40^\circ C \leq T_A \leq +125^\circ C$			± 9	
TC V_{OS} 入力オフセットの平均ドリフト	$V_{CM} = V-$	$-40^\circ C \leq T_A \leq +125^\circ C$		± 2		$\mu V/^\circ C$
I_B 入力バイアス電流				± 0.4	± 2	μA
		$-40^\circ C \leq T_A \leq +125^\circ C$			± 2.8	
I_{OS} 入力オフセット電流				30	275	nA
V_{CM} 入力同相電圧範囲			$V-$		$V+$	V
CMRR 同相除去比	$V- < V_{CM} < (V+) - 2V$	$-40^\circ C \leq T_A \leq +125^\circ C$	80	100		dB
PSRR 電源除去比	$V_{CM} = V-, V_S = 5V \sim 32V$	$-40^\circ C \leq T_A \leq +125^\circ C$		± 3.5	± 22	$\mu V/V$
A_{OL} 開ループ電圧ゲイン	$V_S = 32V, V_{CM} = V_S/2,$ $(V-) + 1V < V_O < (V+) - 1V$	$-40^\circ C \leq T_A \leq +125^\circ C$		85		dB
レールに対する電圧出力スイング	正および負のレールのヘッド ルーム	$V_S = 32V, R_L = 10k\Omega$		15.94		V
		$V_S = 32V, R_L = 2k\Omega$		15.8		
		$V_S = 32V, R_L = 10k\Omega$		-15.94		V
		$V_S = 32V, R_L = 2k\Omega$		-15.8		
I_{SC} 出力短絡電流				125	± 62	mA
I_S 電源電流	$V_{CM} = V-, I_O = 0A$			1.30	1.93	mA
		$-40^\circ C \leq T_A \leq +125^\circ C$			2.23	
SR スルー レート	$V_S = 32V, V_{STEP} = 10V, G = +1, C_L = 20pF$			35		$V/\mu s$
GBW ゲイン帯域幅積				24		MHz
Φ_{im} 位相マージン	$G = +1, R_L = 10k\Omega, C_L = 20pF$			50		°
e_n 入力電圧ノイズ密度	$f = 1kHz$			12		nV/\sqrt{Hz}
i_n 入力電流ノイズ密度	$f = 1kHz$			1		pA/\sqrt{Hz}
t_s セットリング タイム	$T_O 0.1\%, V_S = 32V, V_{STEP} = 10V, G = +1, C_L = 50pF$			430		ns
THD+N 全高調波歪み + ノイズ	$V_S = 32V, V_O = 3V_{RMS}, G = 1, f = 1kHz, R_L = 10k\Omega$			113		dB

(1) 電気的特性の値は、記載温度における工場出荷試験条件にのみ適用されます。

(2) 標準値は、最も可能性の高いパラメータの標準値を表します。

(3) すべての制限はテストまたは統計解析により保証されています。

5.6 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = \pm 16\text{V}$ 、 $V_{CM} = V_S/2$ 、特に記述のない限り

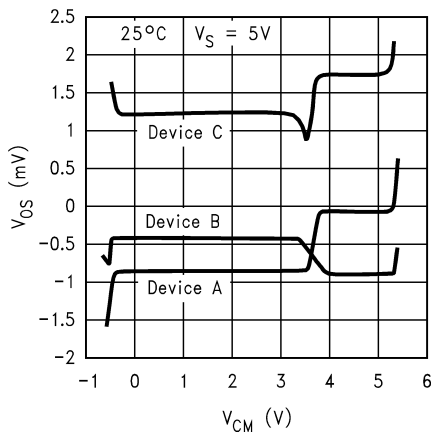


図 5-1. 3つの代表的なユニットの V_{OS} と V_{CM} との関係、従来のダイ

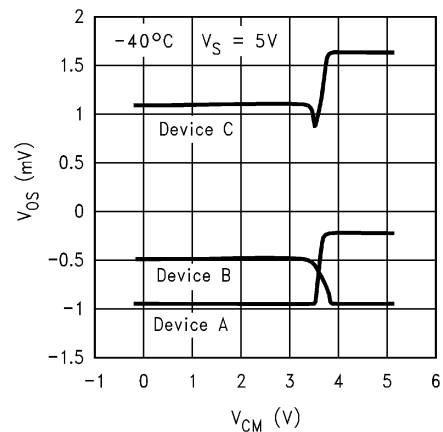


図 5-2. 3つの代表的なユニットの V_{OS} と V_{CM} との関係、従来のダイ

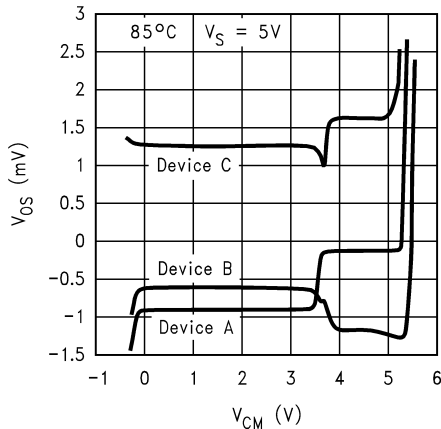


図 5-3. 3つの代表的なユニットの V_{OS} と V_{CM} との関係、従来のダイ

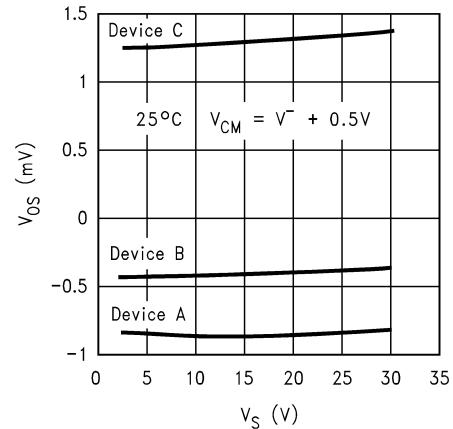


図 5-4. 3つの代表的なユニットの V_{OS} と V_S との関係、従来のダイ

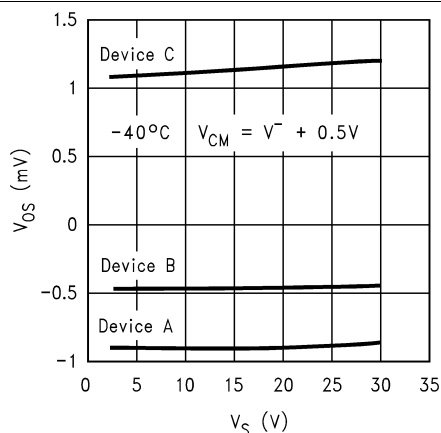


図 5-5. 3つの代表的なユニットの V_{OS} と V_S との関係、従来のダイ

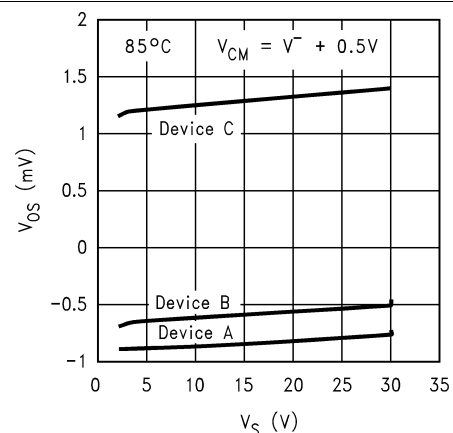


図 5-6. 3つの代表的なユニットの V_{OS} と V_S との関係、従来のダイ

5.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 16\text{V}$, $V_{CM} = V_S/2$, 特に記述のない限り

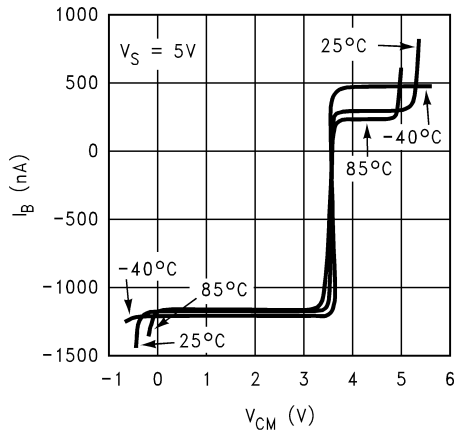


図 5-7. I_B と V_{CM} との関係、従来のダイ

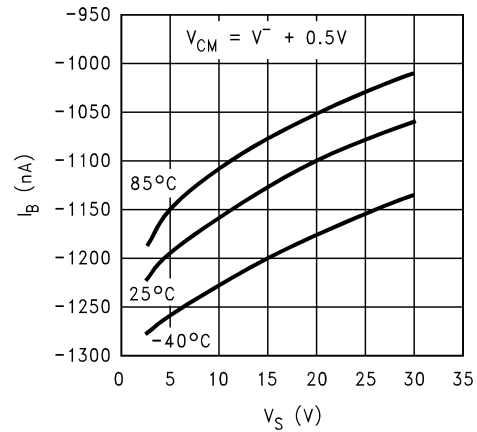


図 5-8. I_B と V_S との関係、従来のダイ

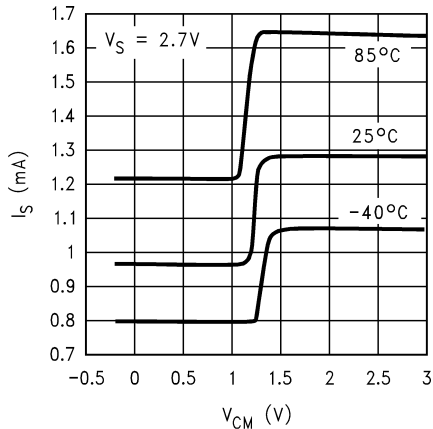


図 5-9. I_S と V_{CM} との関係、従来のダイ

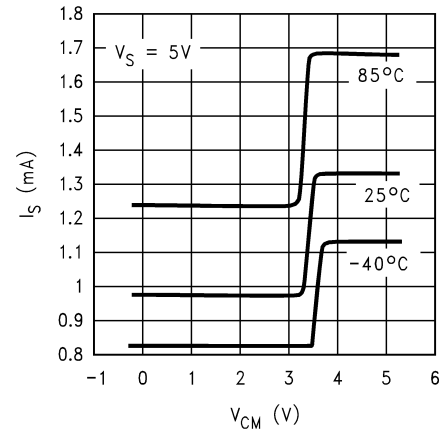


図 5-10. I_S と V_{CM} との関係、従来のダイ

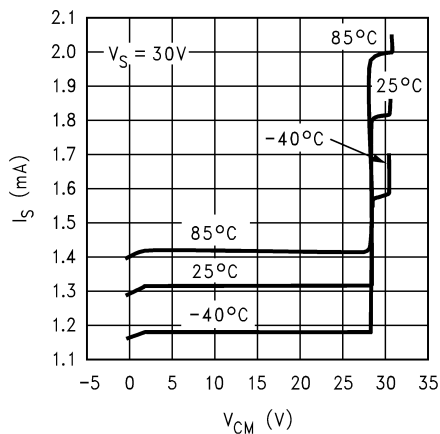


図 5-11. I_S と V_{CM} との関係、従来のダイ

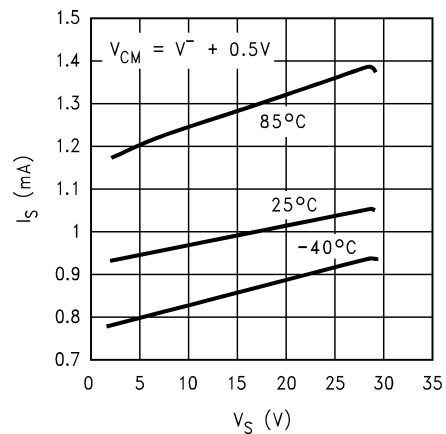


図 5-12. I_S と V_S との関係 (PNP 側)、従来のダイ

5.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 16\text{V}$, $V_{CM} = V_S/2$, 特に記述のない限り

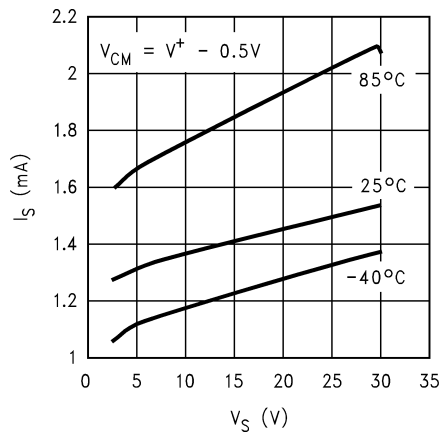


図 5-13. I_S と V_S との関係 (NPN 側)、従来のダイ

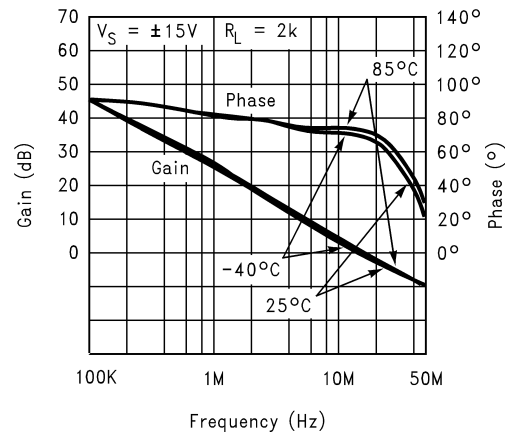


図 5-14. ゲイン/位相と周波数との関係、従来のダイ

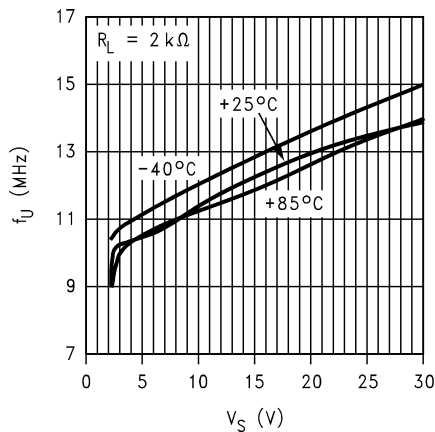


図 5-15. ユニティゲイン周波数と V_S との関係、従来のダイ

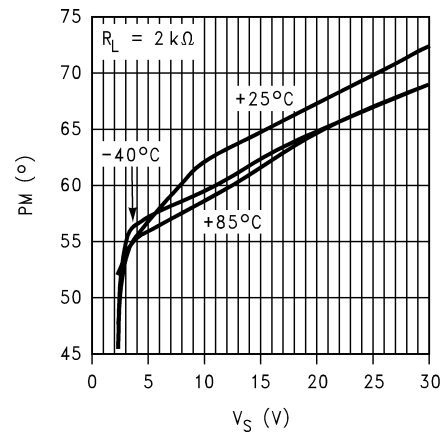


図 5-16. 位相マージンと V_S との関係、従来のダイ

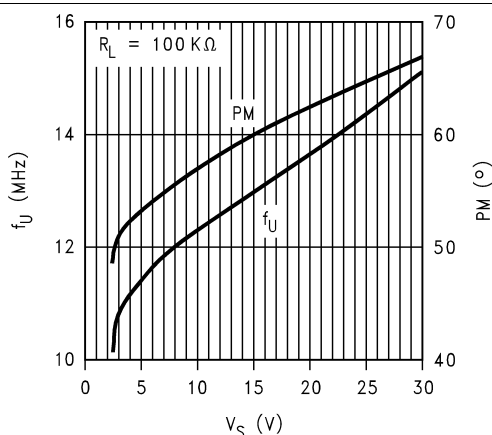


図 5-17. ユニティゲイン周波数および位相マージンと V_S との関係、従来のダイ

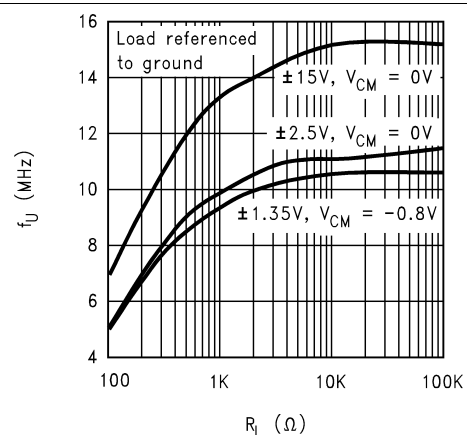


図 5-18. ユニティゲイン周波数と負荷との関係、従来のダイ

5.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 16\text{V}$, $V_{CM} = V_S/2$, 特に記述のない限り

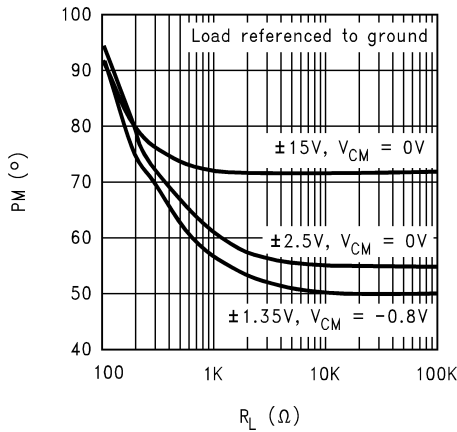


図 5-19. 位相マージンと負荷との関係、従来のダイ

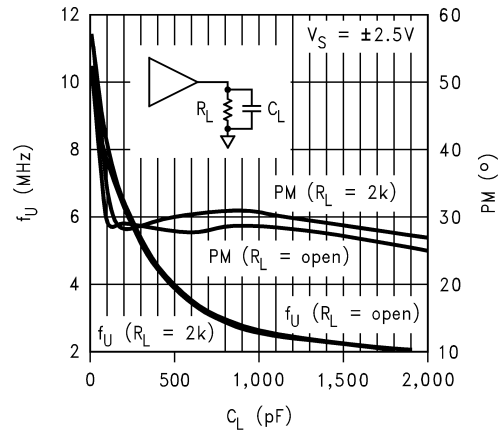


図 5-20. ユニティゲイン周波数および位相マージンと C_L との関係、従来のダイ

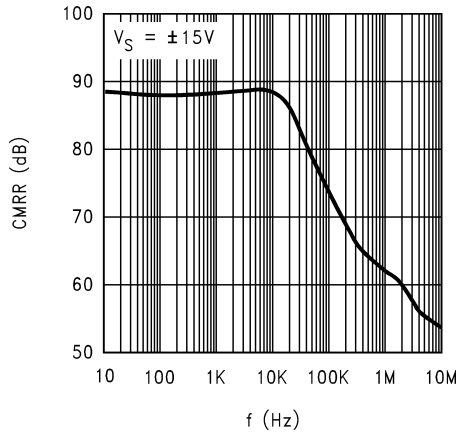


図 5-21. CMRR と周波数との関係、従来のダイ

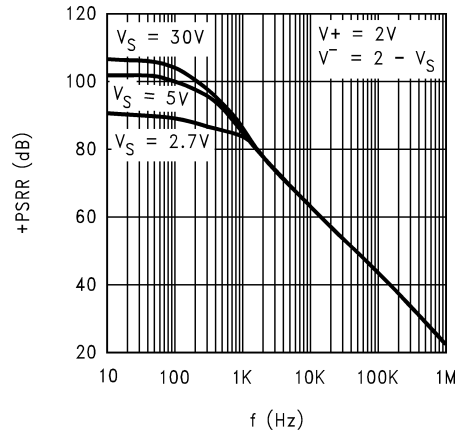


図 5-22. +PSRR と周波数との関係、従来のダイ

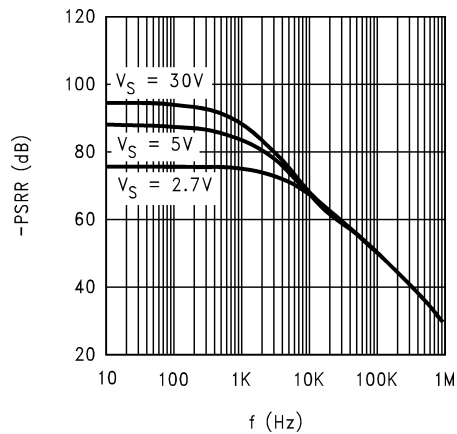


図 5-23. -PSRR と周波数との関係、従来のダイ

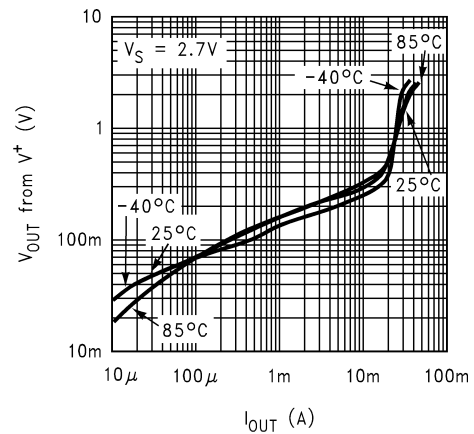


図 5-24. 出力電圧と出力ソース電流との関係、従来のダイ

5.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = \pm 16\text{V}$ 、 $V_{CM} = V_S/2$ 、特に記述のない限り

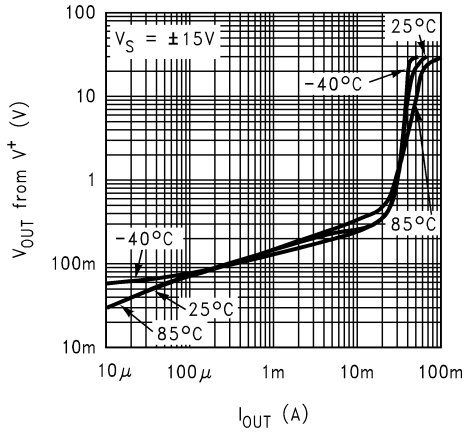


図 5-25. 出力電圧と出力ソース電流との関係、従来のダイ

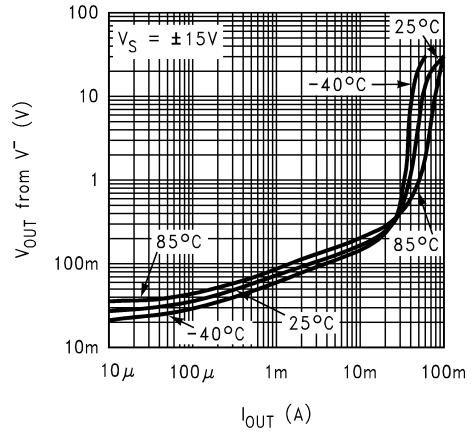


図 5-26. 出力電圧と出力シンク電流との関係、従来のダイ

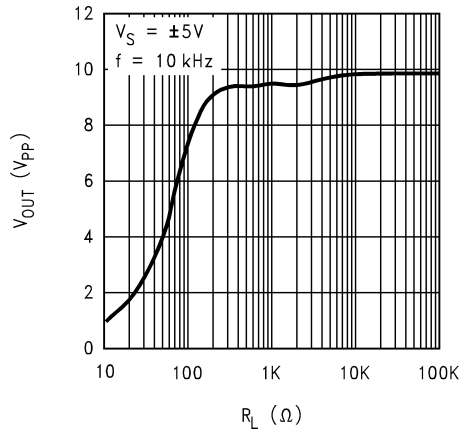


図 5-27. 最大出力サインと負荷との関係、従来のダイ

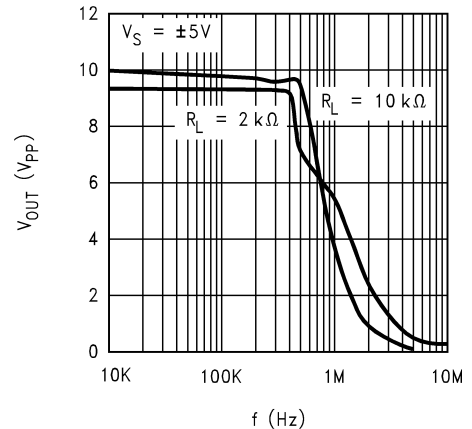


図 5-28. 最大出力サインと周波数との関係、従来のダイ

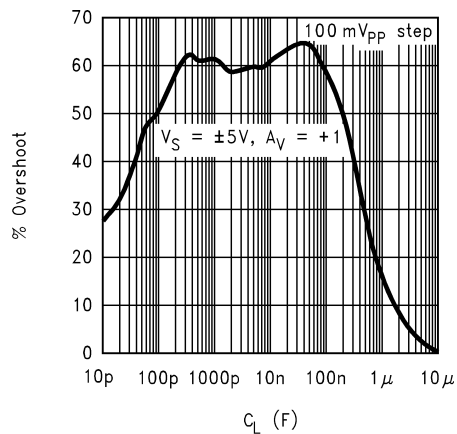


図 5-29. % オーバーシュートと容量性負荷との関係、従来のダイ

5.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 16\text{V}$, $V_{CM} = V_S/2$, 特に記述のない限り

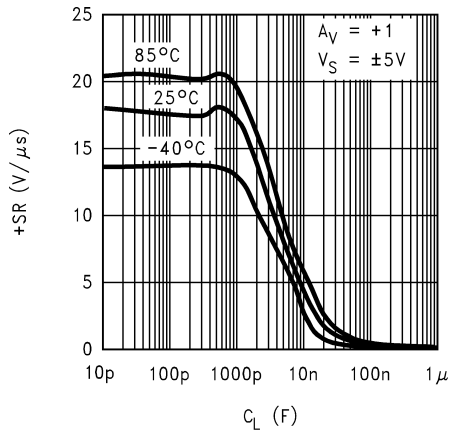


図 5-30. +SR と容量性負荷との関係、従来のダイ

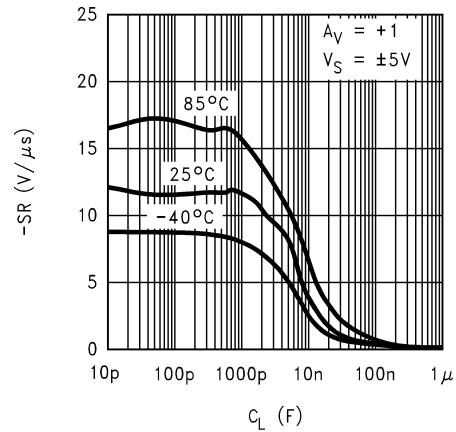


図 5-31. -SR と容量性負荷との関係、従来のダイ

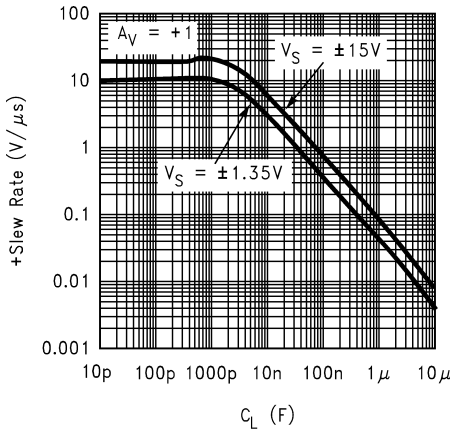


図 5-32. +SR と容量性負荷との関係、従来のダイ

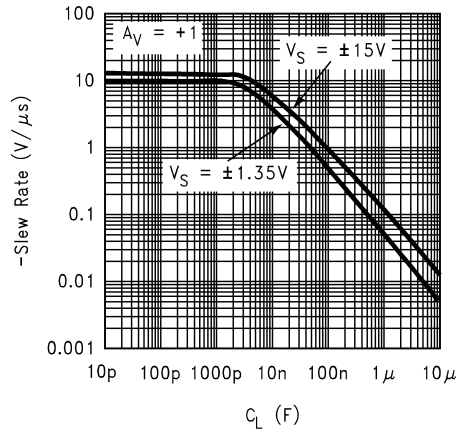


図 5-33. -SR と容量性負荷との関係、従来のダイ

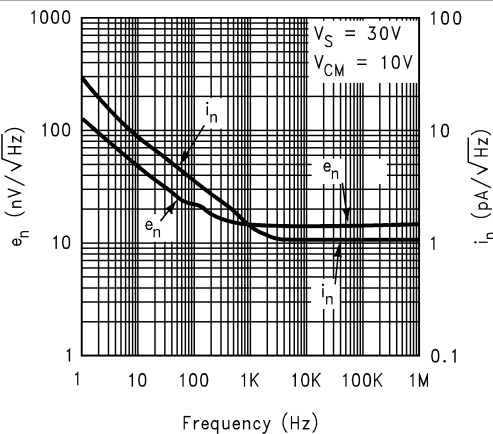


図 5-34. 入力ノイズ電圧/電流と周波数との関係、従来のダイ

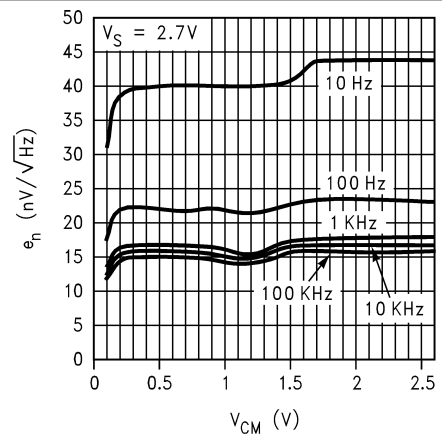
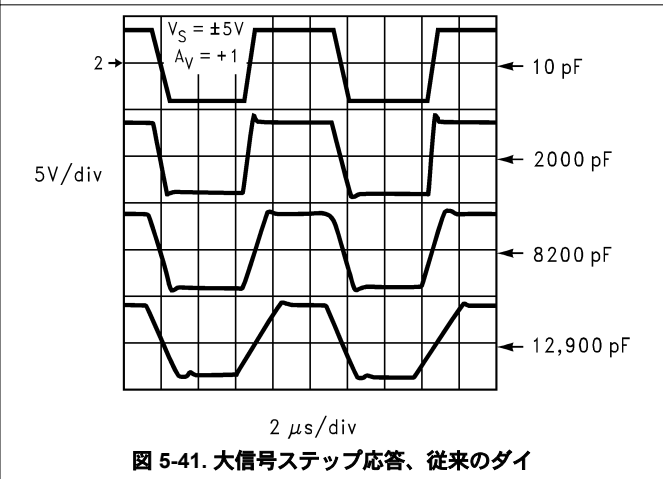
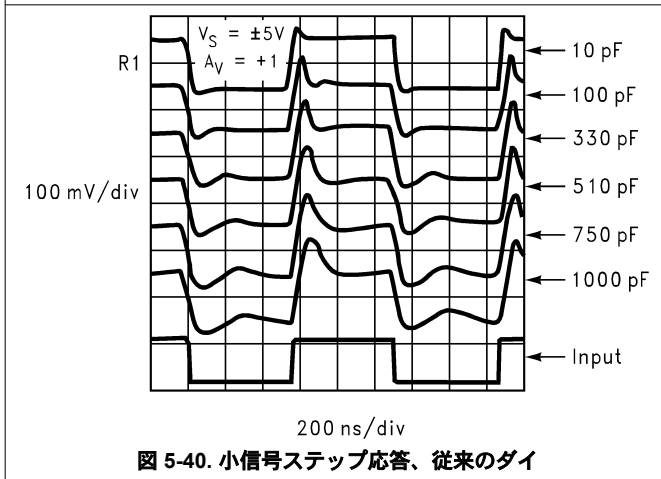
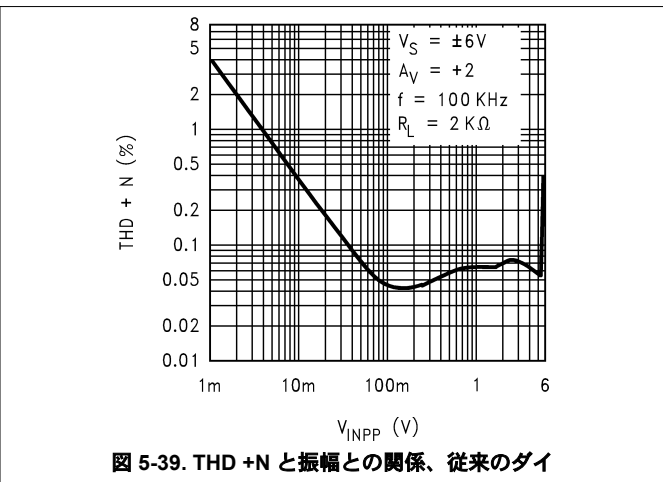
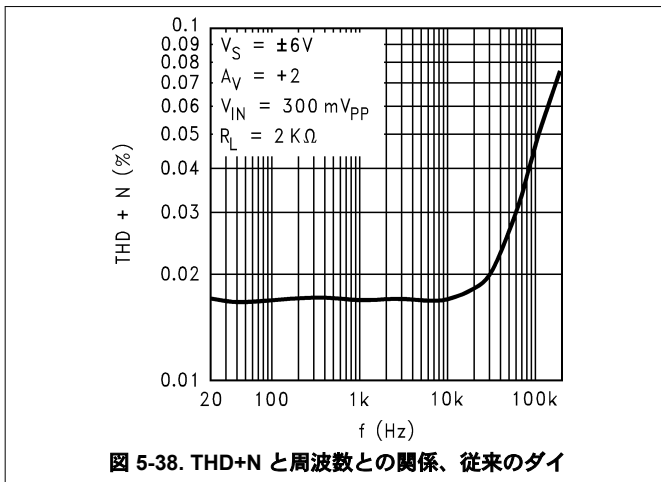
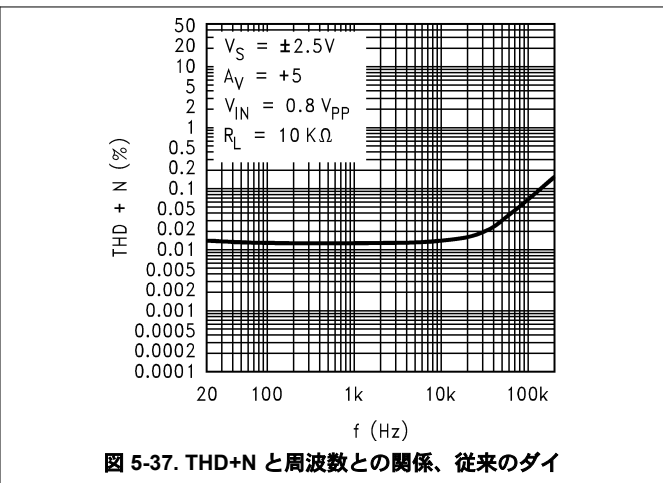
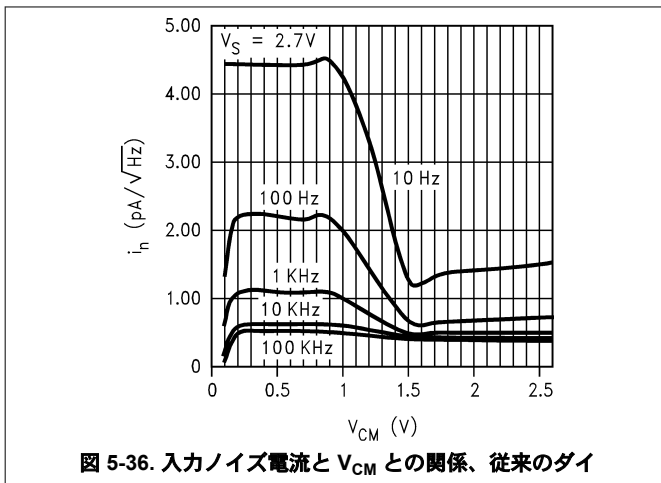


図 5-35. 入力ノイズ電圧と V_{CM} との関係、従来のダイ

5.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 16\text{V}$, $V_{CM} = V_S/2$, 特に記述のない限り



5.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 16\text{V}$, $V_{CM} = V_S/2$, 特に記述のない限り

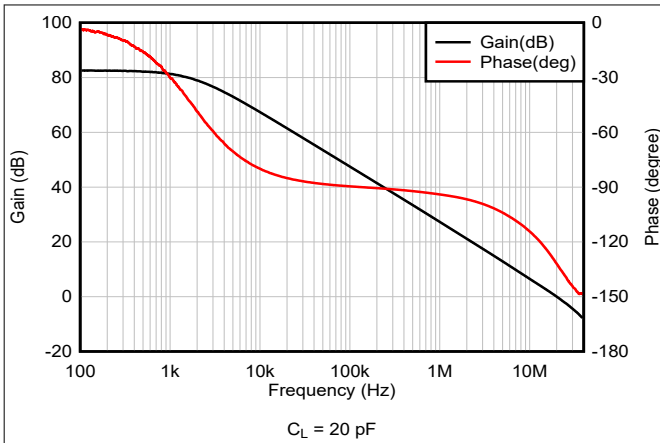


図 5-42. 開ループゲインおよび位相と周波数との関係、新しいダイ

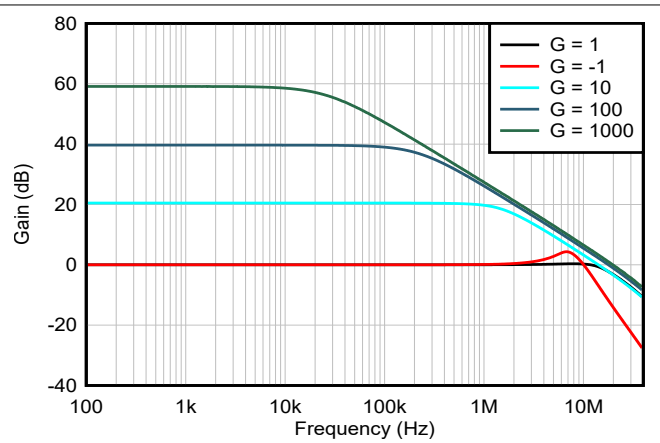


図 5-43. 閉ループゲインと周波数との関係、新しいダイ

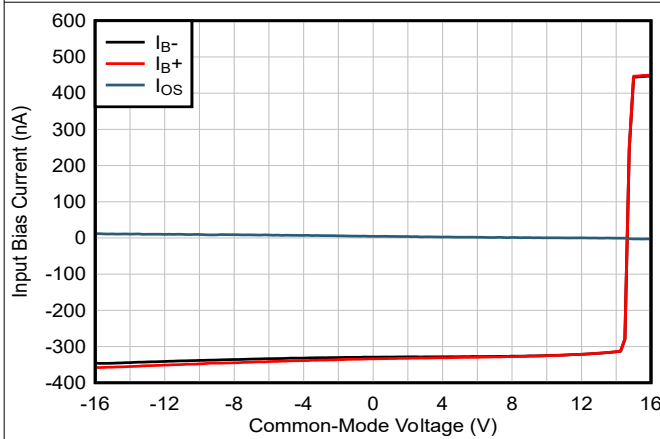


図 5-44. 入力バイアス電流およびオフセット電流と同相温度との関係、新しいダイ

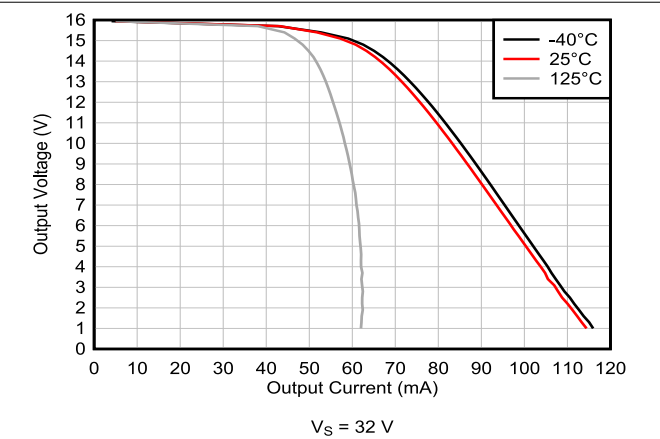


図 5-45. 出力電圧スイングと出力電流との関係 (ソース)、新しいダイ

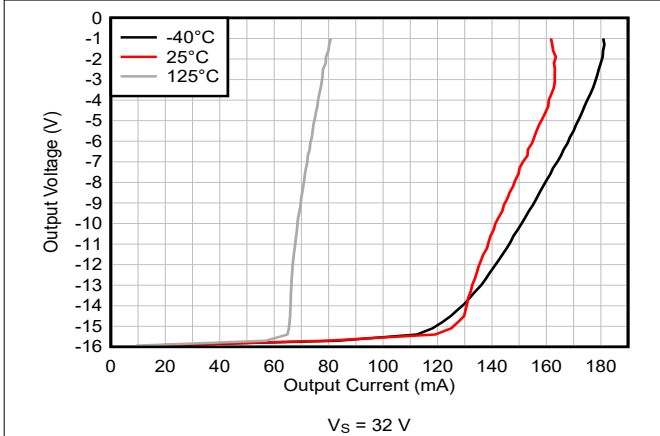


図 5-46. 出力電圧スイングと出力電流との関係 (シンク)、新しいダイ

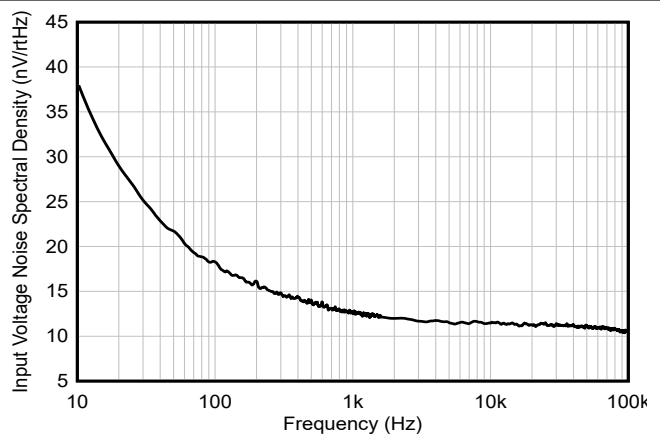
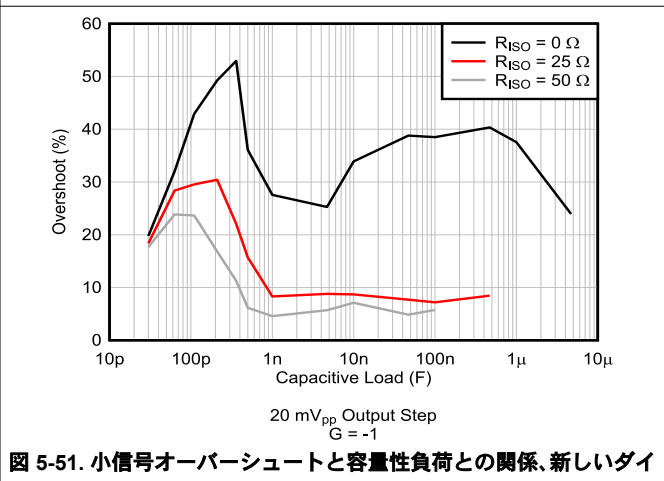
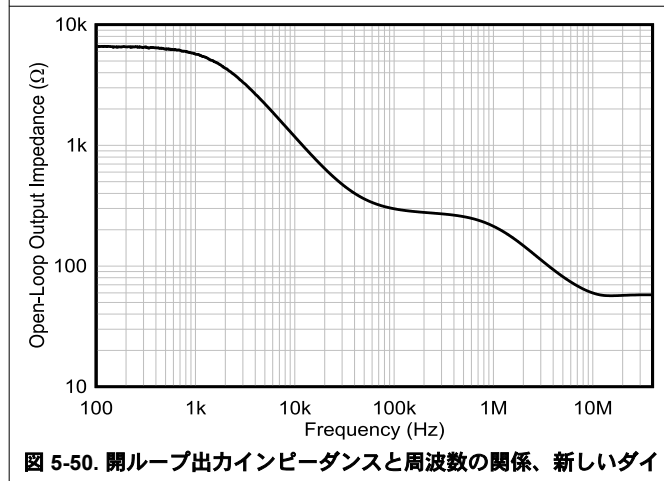
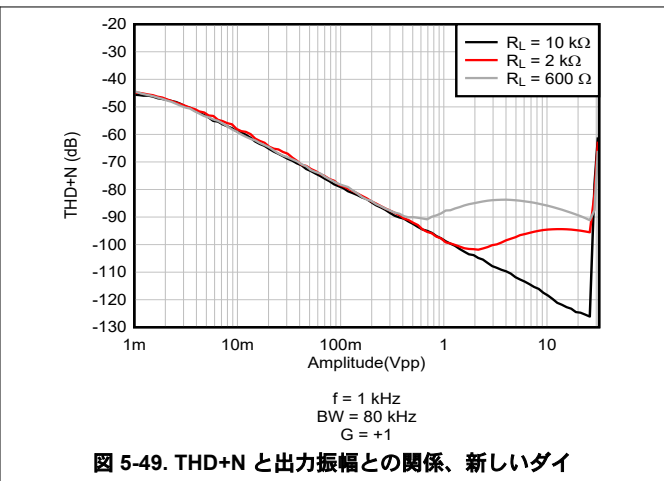
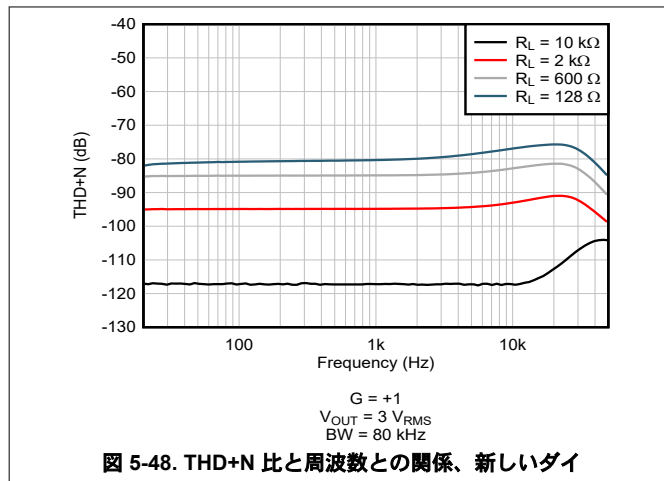


図 5-47. 入力電圧ノイズのスペクトル密度と周波数との関係、新しいダイ

5.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 16\text{V}$, $V_{CM} = V_S/2$, 特に記述のない限り



5.7 古いダイと新しいダイの比較

このデータシートの改訂 K 版の発行時点で、テキサス インストルメンツは、LM8261 のダイの製造を最新の製造拠点に移動しました。このドキュメントでは、2 つの異なるダイを「古い」(以前の製造拠点) および「新しい」ダイと呼びます。ダイの原点は、配送情報の「チップ ソース オリジン」(CSO) パラメータから分離することができます。古いダイ CSO は「GF6」で、新しいダイ CSO は「RFB」です。古いダイの情報は配送情報の中にあります。古いダイ CSO は「GF6」で、新しいダイ CSO は「RFB」です。このデータシートでは、比較のため、古いダイの情報を保持していますが、新しい製造はすべて新しいダイに移行しています。

6 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

6.1 容量性負荷の駆動

LM8261 は特に発振なしで無制限の容量性負荷を駆動できるように設計されています。さらに、このデバイスの出力電流処理能力により、大きな容量性負荷でも良好なスルー特性が得られます。これらの機能を組み合わせた設計は、TFT フラットパネル バッファ、A/D コンバータ入力アンプなどのアプリケーション向けです。

ただし、大半のオペアンプと同様に、オペアンプと容量性負荷の間に直列絶縁抵抗を追加すると、セリングおよびオーバーシュートの性能が向上します。

6.2 ローサイド電流測定

図 6-1 に、ローサイド電流センシング アプリケーション用に構成された LM8261 を示します。理論、計算、シミュレーション、測定データを含む回路の完全な分析については、TI プレジジョン デザインを参照してください。

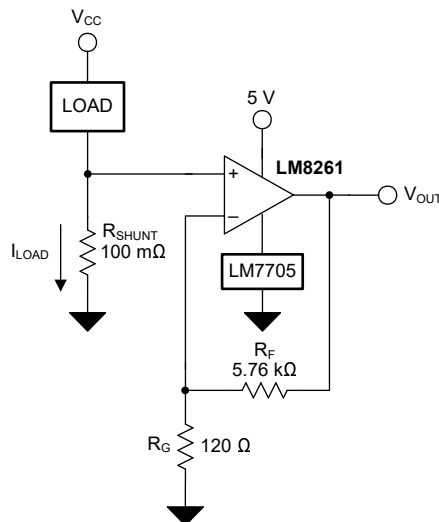


図 6-1. ローサイド電流センシング アプリケーションの LM8261

6.3 出力短絡電流および損失の問題

LM8261 の出力段は最大出力電流能力を実現するように設計されています。出力が瞬間的にグラウンドに短絡しても、すべての動作電圧においていずれかの電源が許容されますが、短絡が長時間続く条件下では、特に電源電圧が高い場合に接合部温度がデバイスの絶対最大定格を超える可能性があります。

オペアンプを負荷に接続する場合、デバイスの消費電力には、負荷電流に起因する消費電力だけでなく、デバイスに流れる電源電流に起因する静止消費電力も含まれます。電力自体の負荷の一部には、平均値 (DC 負荷電流による) と AC 成分が含まれる可能性があります。出力電圧オフセットがある場合、出力 AC 平均電流がゼロでない場合、または出力が線形動作の範囲内のどこかで維持される単一電源アプリケーションでオペアンプが動作している場合、DC 負荷電流が流れます。したがって、次のようになります。

$$P_{\text{TOTAL}} = P_Q + P_{\text{DC}} + P_{\text{AC}} \quad (1)$$

オペアンプの静止消費電力:

$$P_Q = I_S \cdot V_S \quad (2)$$

DC 負荷電力:

$$P_{DC} = I_O \cdot (V_R - V_O) \quad (3)$$

AC 負荷電力:

$$P_{AC} = (\text{outlined in table below}) \quad (4)$$

ここで、

- I_S は電源電流
- V_S は全電源電圧 ($V_+ - V_-$)
- I_O は平均負荷電流
- V_O は平均出力電圧
- V_R はソースでは V_+ 、シンク電流では V_-

表 6-1 は、標準的な正弦波、三角波、方形波における、オペアンプが消費する負荷電力の最大 AC 成分を示しています。

表 6-1. 標準波形における出力段で正規化された AC 消費電力

P _{AC} (W.Ω/V ²)		
正弦波	三角波	方形波
50.7 x 10 ⁻³	46.9 x 10 ⁻³	62.5 x 10 ⁻³

表の項目は V_S^2/R_L に正規化されています。消費電力の AC 負荷電流成分を計算するには、出力波形に相当する表の項目を係数 V_S^2/R_L で乗算します。例えば、±15V 電源、600Ω 負荷、三角波の出力段の消費電力は次のように計算されます:

$$P_{AC} = (46.9 \times 10^{-3}) \cdot [30^2/600] = 70.4 \text{ mW} \quad (5)$$

6.4 その他のアプリケーション ヒント

ほとんどのアプリケーションでは、電源デカップリングを使用する必要があります。大半の比較的高速/大出力電流のオペアンプと同様、最良の結果が得られるのは、各電源ラインが 2 つのコンデンサでデカップリングされているときです。大きな値のタンタルまたはアルミニウム (> 4.7μF) に加えて、電源リードのすぐ近くに小さな値のセラミック コンデンサ (約 0.01μF) を配置します。必要に応じて、大容量コンデンサを複数のデバイスで共有できます。小型のセラミック コンデンサは高周波で低い電源インピーダンスを維持し、大容量のコンデンサはオペアンプ出力で高速負荷電流スパイクの電荷「バケット」として機能します。これらのコンデンサを組み合わせると電源のデカップリングが可能になり、どのような負荷がある場合でもオペアンプの発振を防止できます。

6.5 電源に関する推奨事項

LM8261 は、シングル電源またはデュアル電源で動作可能です。部品の入力 CM 能力 (CMVR) により電源電圧範囲全体が拡張され、最高の柔軟性が得られます。電源は、デバイスピンから 0.5 インチ未満に接地する、低インダクタンス (多くの場合セラミック) のコンデンサでデカップリングする必要があります。グランド プレーンの使用を推奨します。また、ほとんどの高速デバイスと同様、入力などのデバイスの影響を受けやすいピンの近くのグランド プレーンを除くことを推奨します。

6.6 レイアウト

6.6.1 レイアウトのガイドライン

一般に、良好な高周波レイアウトでは、電源とグランドのパターンを反転入力や出力ピンから離して配置します。これらのノードからグランドへの寄生容量により、周波数応答ピークと回路発振の可能性があります。一般的な高速の信号路レイアウトの提案を以下に示します。

- 長期間にわたりインピーダンスのパターンが一致している信号配線では、連続的なグランドプレーンが推奨されます。ただし、容量の影響を受けやすい入力と出力のデバイスピンの周囲では、グランドとパワープレーンの両方を開放してください。信号を抵抗に送信すると、寄生容量は帯域制限の問題になり、安定性の問題は低減されます。
- デバイスの電源ピンには、グランドプレーン上に良質な高周波デカップリングコンデンサ ($0.1\mu\text{F}$) を使用します。最高の高周波デカップリングを実現するために、標準コンデンサよりも非常に高い自己共振周波数を提供する X2Y 電源デカップリングコンデンサを使用します。
- 感知可能な距離で差動信号を配線する場合は、インピーダンスのパターンが一致しているマイクロストリップレイアウト技術を使用します。
- 入力加算結合部は寄生容量の影響を大きく受けます。したがって、抵抗のデバイスピン側にある加算結合部には最短のパターン長で R_f と R_g 素子を接続します。これらの素子の反対側は、ソースとグランドに必要な場合は、より長いパターン長を使用することができます。

7 デバイスおよびドキュメントのサポート

7.1 ドキュメントのサポート

7.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス インストルメンツ、「[IC パッケージの熱評価基準](#)」アプリケーション ノート

7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

7.3 サポート・リソース

テキサス・インストルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インストルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インストルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インストルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

7.4 商標

テキサス・インストルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

7.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インストルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

7.6 用語集

[テキサス・インストルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

8 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision J (January 2015) to Revision K (February 2026)	Page
• ($V_S = 5V$, $T_A = 25^\circ C$ 、特に記述のない限り標準値) を削除.....	1
• $\pm 5\%$ のセトリング タイム 400ns (500pF、100mV _{pp} ステップ) を削除.....	1
• GBWP を 21MHz から 24MHz に更新.....	1
• 広い電源電圧範囲を 2.5V から 2.7V に、および 30V から 32V に更新.....	1
• スルーレートを 12V/ μ s から 35V/ μ s に変更.....	1
• 供給電流を 0.97mA から 1.35mA に更新.....	1
• 出力短絡電流を 53mA/-75mA から $\pm 125mA$ に更新.....	1
• 入力電圧ノイズを 15nV/ \sqrt{Hz} から 12nV/ \sqrt{Hz} に更新.....	1
• THD+N を <0.05% から <0.00022% に更新.....	1
• ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1
• 新しいダイに合わせて説明を更新しました。.....	1
• 新しいダイの仕様に従って表と脚注を更新.....	4

• CDM の静電気放電値を $\pm 200\text{V}$ から $\pm 1500\text{V}$ に更新.....	4
• 脚注を更新.....	4
• 電源電圧の最小値を 2.5V から 2.7V に、最大値を 30V から 32V に更新.....	4
• 接合部から周囲への熱抵抗を $325^\circ\text{C}/\text{W}$ から $185.4^\circ\text{C}/\text{W}$ に更新.....	4
• 「電気的特性」を $\pm 15\text{V}$ から $\pm 16\text{V}$ に変更。.....	5
• 表の説明を更新.....	5
• 入力オフセット電圧のテスト条件を $V_{\text{CM}} = V^-$ に更新.....	5
• $V_{\text{CM}} = 14.5\text{V}$ の入力バイアス電流テスト条件と、 $-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$ の範囲に対応する値を削除.....	5
• $V_{\text{CM}} = \pm 14.5\text{V}$ の入力オフセット電流のテスト条件と、 $-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$ の範囲に対応する値を削除.....	5
• 同相信号除去比のテスト条件を、「 V_{CM} が -15V から 13V に変化」から「 $V^- < V_{\text{CM}} < (V^+) - 2\text{V}$ 」に、「 $-65^\circ\text{C} \leq T_J \leq +150^\circ\text{C}$ 」から「 $-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$ 」に更新.....	5
• 同相除去比のテスト条件と、「 V_{CM} が 14V から 15V に変化」および「 V_{CM} が -15V から 15V に変化」に対応する値を削除.....	5
• 電源除去比のテスト条件を「 $V^+ = \pm 12\text{V} \sim \pm 15\text{V}$ 」から「 $V_{\text{CM}} = V^-, V_S = 5\text{V} \sim 32\text{V}$ 」に、「 $-65^\circ\text{C} \leq T_J \leq +150^\circ\text{C}$ 」から「 $-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$ 」に更新.....	5
• 電源除去比の標準値を 100dB から $\pm 3.5\mu\text{V}/\text{V}$ に、最大値を 70dB から $\pm 22\mu\text{V}/\text{V}$ に更新.....	5
• 負の電源除去比を削除.....	5
• CMVR 値を削除.....	5
• V_{CM} の値の最小 V^- および最大 V^+ を更新.....	5
• 開ループ電圧ゲインの標準値 85dB を更新.....	5
• 大信号電圧ゲインを削除.....	5
• 出力スイングの High を削除.....	5
• レール ($R_L = 10\text{k}\Omega$) からの電圧出力スイングを 14.83V から 15.94V に更新.....	5
• レール ($R_L = 2\text{k}\Omega$) からの電圧出力スイングを 14.73V から 15.8V に更新.....	5
• レール ($R_L = 10\text{k}\Omega$) からの電圧出力スイングを -14.91V から -15.94V に更新.....	5
• レール ($R_L = 2\text{k}\Omega$) からの電圧出力スイングを -14.83V から -15.8V に更新.....	5
• 出力短絡電流を 60mA から 125mA の標準値に、最大値を 40mA から $\pm 62\text{mA}$ に更新.....	5
• 出力短絡電流のすべてのテスト条件を削除.....	5
• 電源電流の最大値を 1.50mA から 1.93mA に、 1.90mA から 2.23mA に更新.....	5
• スルーレートを $15\text{V}/\mu\text{s}$ から $35\text{V}/\mu\text{s}$ に更新.....	5
• ユニティ ゲイン周波数を削除.....	5
• ゲイン帯域幅の最大値を削除.....	5
• 位相マージンの標準値を 58° から 50° に更新.....	5
• 入力電圧ノイズ密度の標準値を $15\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ から $12\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ に更新.....	5
• 最大電力帯域幅を削除.....	5
• セトリング タイムの標準値を 320ns から 430ns に更新.....	5
• 全高調波歪み + ノイズを 0.01% から 113dB に更新.....	5
• 「開ループ ゲインおよび位相と周波数との関係」のグラフを更新.....	6
• 「閉ループ ゲインと周波数との関係」のグラフを更新.....	6
• 「入力バイアス電流およびオフセット電流と同相温度との関係」のグラフを更新.....	6
• 「出力電圧スイングと出力電流 (ソース) との関係」のグラフを更新.....	6
• 「出力電圧スイングと出力電流 (シンク) との関係」のグラフを更新.....	6
• 「入力電圧ノイズ スペクトル密度と周波数との関係」のグラフを更新.....	6
• 「THD+N 比と周波数との関係」のグラフを更新.....	6
• 「THD+N と出力振幅との関係」のグラフを更新.....	6
• 「開ループ出力インピーダンスと周波数との関係」のグラフを更新.....	6
• 「小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係」のグラフを更新.....	6
• 「古いダイと新しいダイの比較」を追加.....	14
• ブロック図と動作の説明を削除.....	15

• 「出力電圧スイングの推定」セクションを削除	15
• 「TFT アプリケーション」セクションを削除	15
• 「ローサイド電流測定」セクションを追加	15
• 「LM8261 の利点」セクションを削除	16
• 新しいダイに合わせてガイドラインを更新.....	17
• 「レイアウト例」セクションを削除	17

Changes from Revision I (March 2013) to Revision J (January 2015)	Page
--------------------------------------------------------------------------	-------------

• 以下のセクションを追加、更新、または変更: 「ピン構成および機能」、「仕様」、「詳細説明」、「アプリケーションと実装」、「電源に関する推奨事項」、「レイアウト」、「デバイスおよびドキュメントのサポート」、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」の各セクション	1
• セクション 5 で -1.0V を -0.8V に変更.....	4

Changes from Revision H (March 2013) to Revision I (March 2013)	Page
------------------------------------------------------------------------	-------------

• ナショナル セミコンダクタのデータシートのレイアウトを TI の形式に変更.....	1
----------------------------------------------	---

9 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM8261M5/NOPB	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) 5	-	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	A45A
LM8261M5X/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	A45A
LM8261M5X/NOPB.B	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	A45A

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM8261M5/NOPB	SOT-23	DBV	5	0	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM8261M5X/NOPB	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM8261M5X/NOPB	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM8261M5/NOPB	SOT-23	DBV	5	0	208.0	191.0	35.0
LM8261M5X/NOPB	SOT-23	DBV	5	3000	208.0	191.0	35.0
LM8261M5X/NOPB	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月